



LIGITEK

LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only

DUAL COLOR LED LAMPS



Lead-Free Parts

LYG3392-PF

DATA SHEET

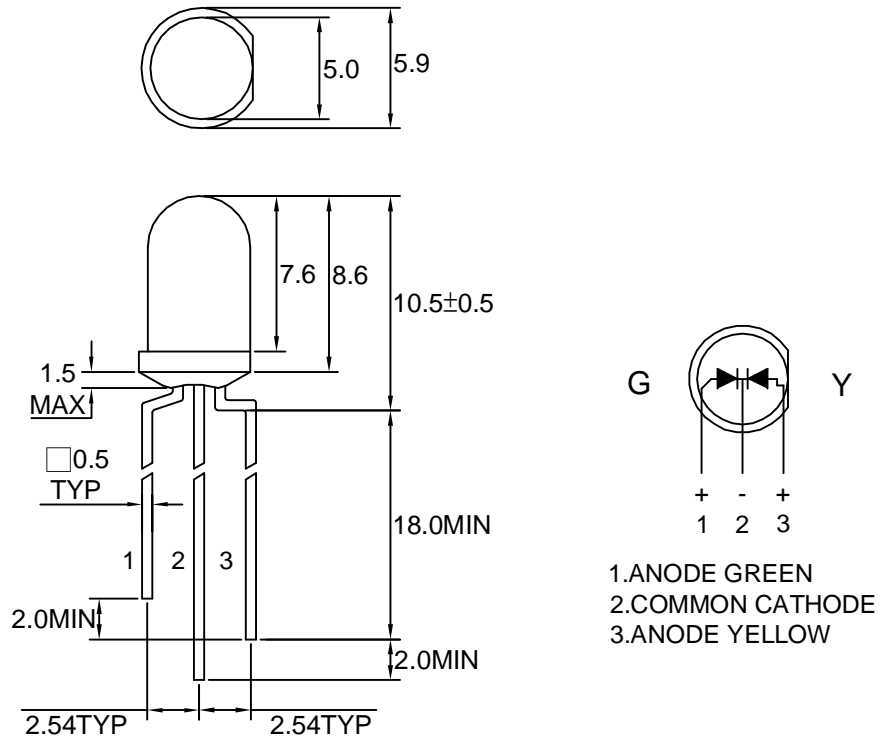
DOC. NO : QW0905-LYG3392-PF

REV. : A

DATE : 07 - Feb. - 2006

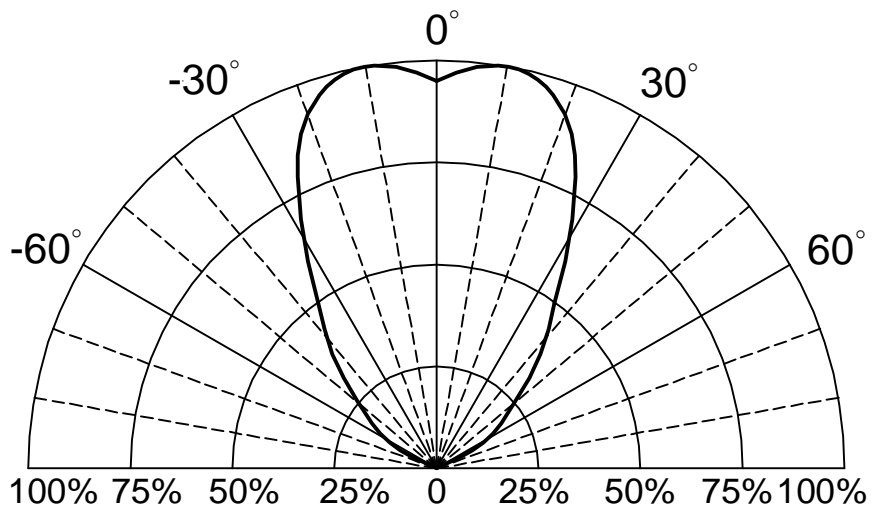


Package Dimensions



Note : 1.All dimension are in millimeter tolerance is $\pm 0.25\text{mm}$ unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.

Directivity Radiation





Absolute Maximum Ratings at Ta=25 °C

Parameter	Symbol	Ratings		UNIT
		Y	G	
Forward Current	IF	20	30	mA
Peak Forward Current Duty 1/10@10KHz	IFP	80	120	mA
Power Dissipation	PD	60	100	mW
Reverse Current @5V	Ir	10	10	μA
Operating Temperature	Topr	-40 ~ +85		°C
Storage Temperature	Tstg	-40 ~ +100		°C

Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta=25 °C)

PART NO	MATERIAL	COLOR		Peak wave length λ Pnm	Spectral halfwidth Δλ nm	Forward voltage @20mA(V)		Luminous intensity @10mA(mcd)		Viewing angle 2θ 1/2 (deg)
		Emitted	Lens			Min.	Max.	Min.	Typ.	
LYG3392-PF	GaAsP/GaP	Yellow	White Diffused	585	35	1.7	2.6	8.0	12	70
	GaP	Green		565	30	1.7	2.6	8.0	12	70

Note : 1.The forward voltage data did not including ±0.1V testing tolerance.

2. The luminous intensity data did not including ±15% testing tolerance.



Typical Electro-Optical Characteristics Curve

Y CHIP

Fig.1 Forward current vs. Forward Voltage

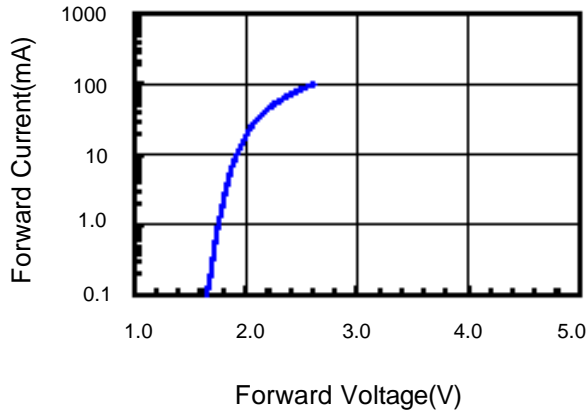


Fig.2 Relative Intensity vs. Forward Current

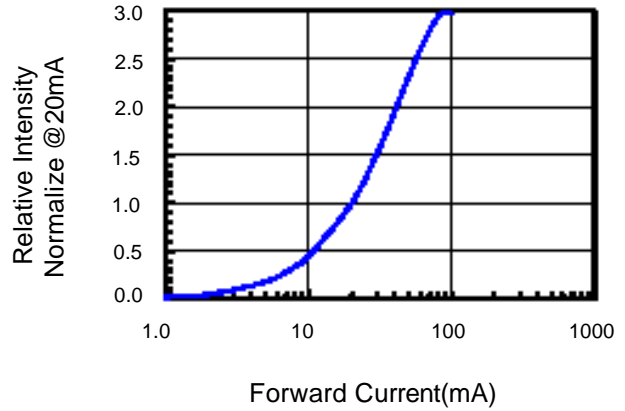


Fig.3 Forward Voltage vs. Temperature

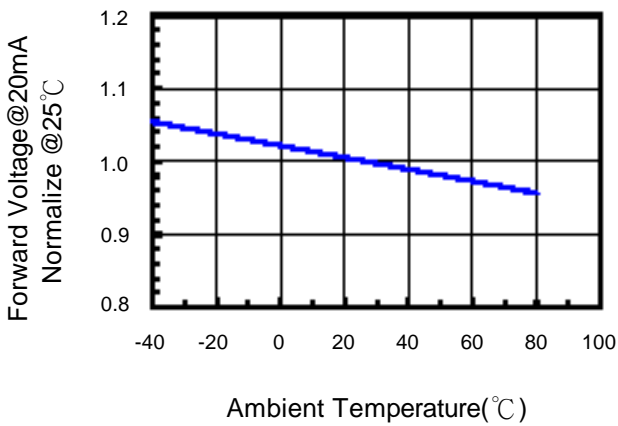


Fig.4 Relative Intensity vs. Temperature

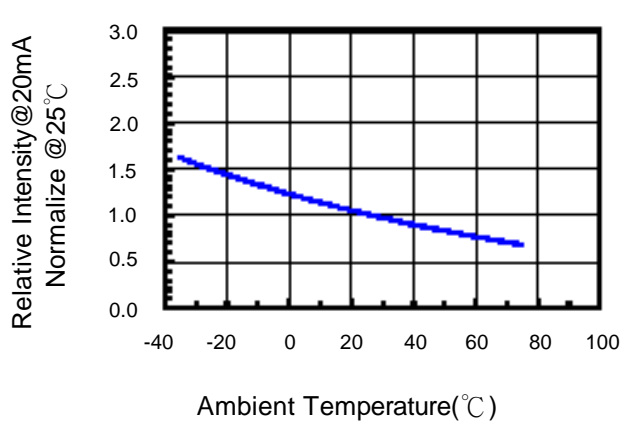
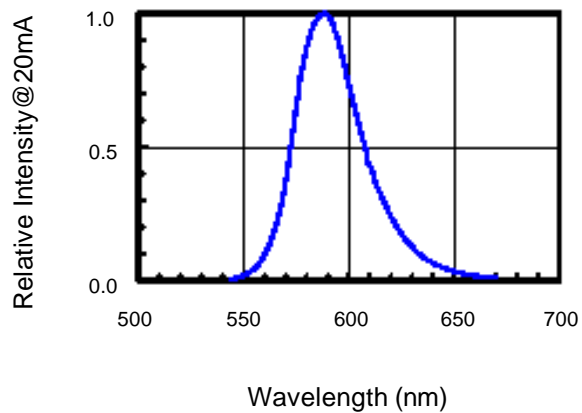


Fig.5 Relative Intensity vs. Wavelength





Typical Electro-Optical Characteristics Curve

G CHIP

Fig.1 Forward current vs. Forward Voltage

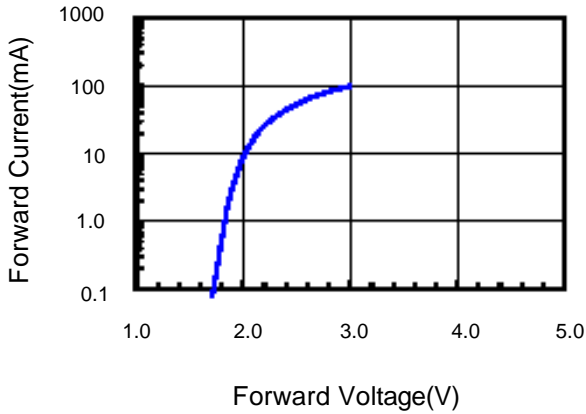


Fig.2 Relative Intensity vs. Forward Current

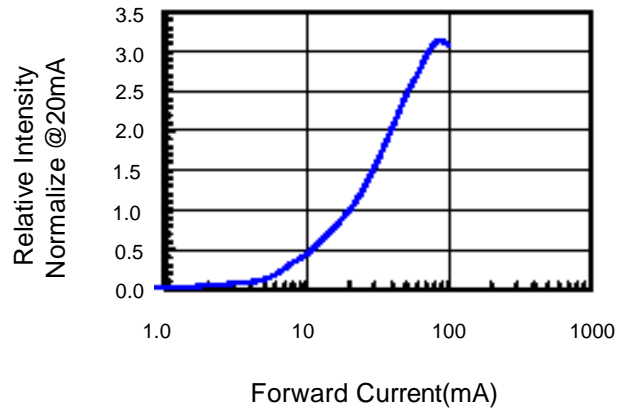


Fig.3 Forward Voltage vs. Temperature

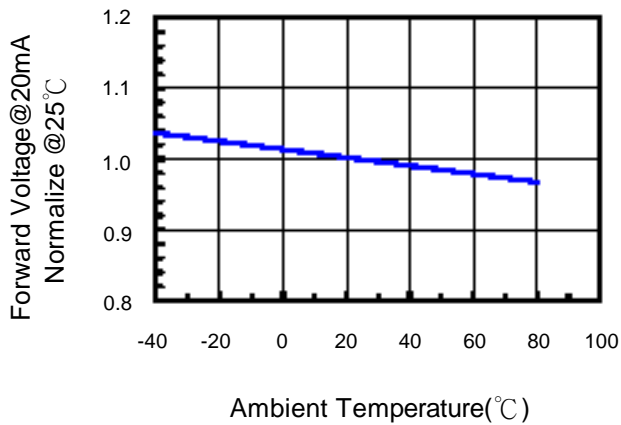


Fig.4 Relative Intensity vs. Temperature

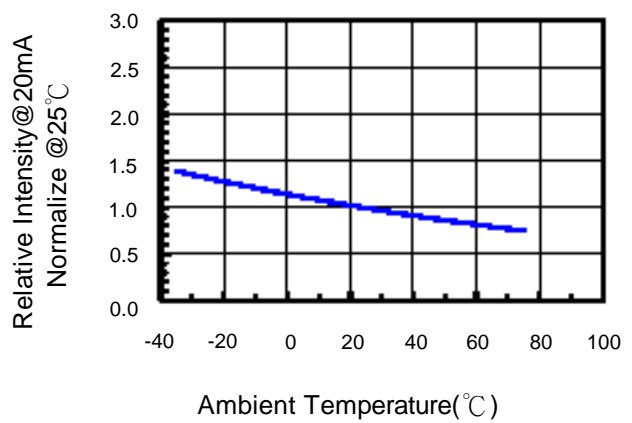
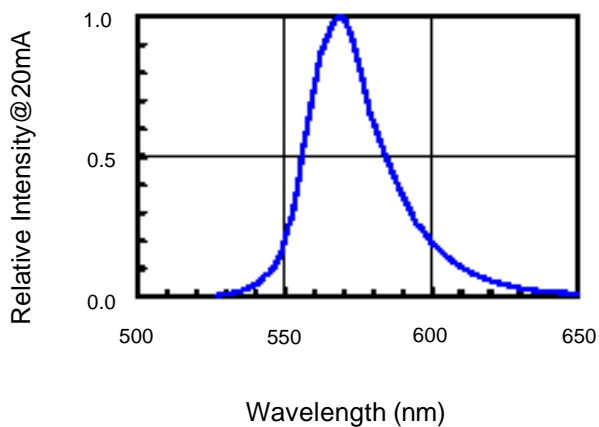


Fig.5 Relative Intensity vs. Wavelength





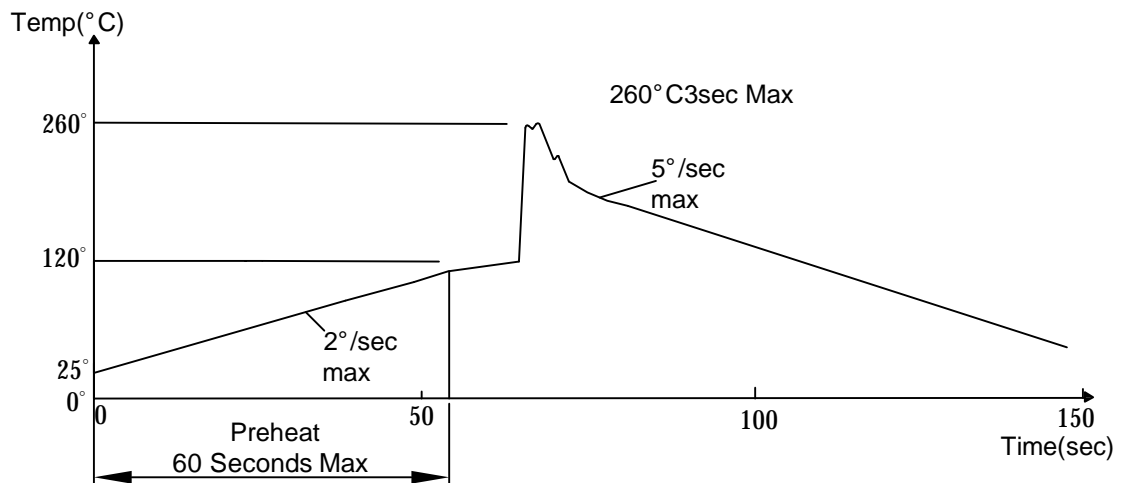
Soldering Condition(Pb-Free)

1.Iron:

- Soldering Iron:30W Max
- Temperature 350° C Max
- Soldering Time:3 Seconds Max(One Time)
- Distance:2mm Min(From solder joint to body)

2.Wave Soldering Profile

- Dip Soldering
- Preheat: 120° C Max
- Preheat time: 60seconds Max
- Ramp-up
- 2° C/sec(max)
- Ramp-Down:-5° C/sec(max)
- Solder Bath:260° C Max
- Dipping Time:3 seconds Max
- Distance:2mm Min(From solder joint to body)



**Reliability Test:**

Test Item	Test Condition	Description	Reference Standard
Operating Life Test	1.Under Room Temperature 2.If=20mA 3.t=1000 hrs (-24hrs, +72hrs)	This test is conducted for the purpose of determining the resistance of a part in electrical and thermal stressed.	MIL-STD-750: 1026 MIL-STD-883: 1005 JIS C 7021: B-1
High Temperature Storage Test	1.Ta=105 °C±5°C 2.t=1000 hrs (-24hrs, +72hrs)	The purpose of this is the resistance of the device which is laid under condition of high temperature for hours.	MIL-STD-883:1008 JIS C 7021: B-10
Low Temperature Storage Test	1.Ta=-40 °C±5°C 2.t=1000 hrs (-24hrs, +72hrs)	The purpose of this is the resistance of the device which is laid under condition of low temperature for hours.	JIS C 7021: B-12
High Temperature High Humidity Test	1.Ta=65 °C±5°C 2.RH=90%~95% 3.t=240hrs ±2hrs	The purpose of this test is the resistance of the device under tropical for hours.	MIL-STD-202:103B JIS C 7021: B-11
Thermal Shock Test	1.Ta=105 °C±5°C & -40°C±5°C (10min) (10min) 2.total 10 cycles	The purpose of this is the resistance of the device to sudden extreme changes in high and low temperature.	MIL-STD-202: 107D MIL-STD-750: 1051 MIL-STD-883: 1011
Solder Resistance Test	1.T.Sol=260 °C±5°C 2.Dwell time= 10 ±1sec.	This test intended to determine the thermal characteristic resistance of the device to sudden exposures at extreme changes in temperature when soldering the lead wire.	MIL-STD-202: 210A MIL-STD-750: 2031 JIS C 7021: A-1
Solderability Test	1.T.Sol=230 °C±5°C 2.Dwell time=5 ±1sec	This test intended to see soldering well performed or not.	MIL-STD-202: 208D MIL-STD-750: 2026 MIL-STD-883: 2003 JIS C 7021: A-2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.